Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005012

International filing date: 18 March 2005 (18.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-089859

Filing date: 25 March 2004 (25.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application: 2004年 3月25日

出 願 番 号

Application Number: 特願 2 0 0 4 - 0 8 9 8 5 9

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is JP2004-089859

出 願 人

三洋電機株式会社

Applicant(s):

三洋マービック・メディア株式会社

2005年 4月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office)· "



【書類名】 特許願 【整理番号】 YJM1040003 【提出日】 平成16年 3月25日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 B29C 45/14【発明者】 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内内 【氏名】 小林 伸二 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内内 【氏名】 山口 淳 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内内 【氏名】 鷲見 聡 【発明者】 【住所又は居所】 岐阜県安八郡安八町大森180番地 三洋マービック・メディア 株式会社内 【氏名】 樋口 政廣 【発明者】 【住所又は居所】 岐阜県安八郡安八町大森180番地 三洋マービック・メディア 株式会社内 【氏名】 前納 良昭 【特許出願人】 【識別番号】 000001889 【氏名又は名称】 三洋電機株式会社 【代表者】 桑野 幸徳 【特許出願人】 【識別番号】 3 0 2 0 7 0 9 4 7 【氏名又は名称】 三洋マービック・メディア株式会社 【代表者】 小机 征志 【代理人】 【識別番号】 100085213 【弁理士】 【氏名又は名称】 洋 鳥居 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 0 0 7 3 2 0 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 【物件名】 明細書 【物件名】 図面 【物件名】 要約書 【包括委任状番号】 9005894

【包括委任状番号】

0305610

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

所定形状に形成された曲面母材上にシリコン系膜を形成し、このシリコン系膜にマスクを用いて所定形状の反射防止構造のバターンをエッチングを施して形成し、この反射防止膜バターンが形成されたシリコン系膜上に金型用金属を被着させ、この金型用金属に反射防止膜バターンを転写した後シリコン系膜を取り除き、曲面に反射防止構造を有する金型を形成することを特徴とする反射防止構造を有する曲面金型の製造方法。

【請求項2】

前記マスクはフォトレジストからなり、前記曲面母材上とシリコン系膜との間に反射防止膜を形成することを特徴とする請求項1に記載の反射防止構造を有する曲面金型の製造方法。

【請求項3】

前記曲面母材上とシリコン系膜との間に離型材膜を形成することを特徴とする請求項1に記載の反射防止構造を有する曲面金型の製造方法。

【請求項4】

前記反射防止構造は微細な凹凸形状からなり、前記金型の外周から内周に向かって徐々に 凹凸の深さが深くなっていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の反射 防止構造を有する曲面金型の製造方法。 【書類名】明細書

【発明の名称】反射防止構造を有する曲面金型の製造方法

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

この発明は、反射防止構造を有する曲面金型の製造方法に係り、曲面加工が容易な部材を用いて反射防止構造を有する曲面金型を製造する方法に関するものである。

【背景技術】

[00002]

従来より、ガラス、プラスチックなどの透光性材料を用いた光学ピックアップ、非球面レンズ等の光学素子においては、基板の光入射面に反射を防止するための表面処理が施されている。この表面処理としては、薄膜の誘電体膜を重畳させた多層膜を透光性基板表面に真空蒸着等により成膜する方法や、光学素子表面に微細で且つ緻密な凹凸を設ける方法がある。

[0003]

光学素子表面に微細で且つ緻密な凹凸形状からなる反射防止構造は、金型を用いてプラスチック成形で形成することが知られている(例えば、特許文献 1 参照)。

 $[0\ 0\ 0\ 4\]$

微細で緻密な凹凸形状からなる反射防止構造を有する光学素子を成形するための金型は 、石英やシリコンを基材として用いて、この基材に所定の反射防止構造をエッチング加工 により形成し、この基材にメッキを施して作成している。

[0005]

ところで、光学ピックアップのレンズなどのように、レンズとして所定の曲率を有する ものに上記した反射防止構造を設けるためには、基材となる石英、シリコンに所定な曲面 加工を施して形成する必要がある。

【特許文献1】特開昭62-96902号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

非球面レンズなど複雑な表面形状を持つレンズなどの場合、上記した金型を形成するために石英やシリコンなどからなる基材を加工することが難しく、形成の際に割れ、欠けなどが発生することが多く、金型を製造するのに、時間と費用が嵩むという問題があった。

 $[0\ 0\ 0\ 7\]$

この発明は、上記した従来の問題点を解決するためになされたものにして、非球面レンズなど複雑な表面形状を持つレンズなどに反射防止構造を付加できる金型を容易に製造できる方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0008]

この発明は、所定形状に形成された曲面母材上にシリコン系膜を形成し、このシリコン系膜にマスクを用いて所定形状の反射防止構造のバターンをエッチングを施して形成し、この反射防止膜バターンが形成されたシリコン系膜上に金型用金属を被着させ、この金型用金属に反射防止膜バターンを転写した後シリコン系膜を取り除き、曲面に反射防止構造を有する金型を形成することを特徴とする。

[0009]

前記マスクはフォトレジストからなり、前記曲面母材上とシリコン系膜との間に反射防止膜を形成すればよい。

 $[0\ 0\ 1\ 0\]$

前記曲面母材上とシリコン系膜との間に離型材膜を形成するとよい。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

また、前記反射防止構造は微細な凹凸形状からなり、前記金型の外周から内周に向かって徐々に凹凸の深さが深くなっているように構成すると良い。

【発明の効果】

 $[0\ 0\ 1\ 2]$

以上説明したように、この発明によれば、球面、軸対象非球面など複雑な形状であっても所定の曲面形状を有する曲面母材を容易に形成でき、そして、この曲面母材の曲面に基づいて、球面、軸対象非球面など複雑な形状であっても所定の曲面を有し、そして、微細で緻密な凹凸形状からなる反射防止構造を有する曲面金型を形成することができる。

 $[0\ 0\ 1\ 3]$

また、反射防止膜を設けることで、レジストのパターニングをより緻密に行えるので、より微細で緻密な凹凸形状からなる反射防止構造を有する曲面金型を形成することができる。

 $[0\ 0\ 1\ 4]$

離型材膜を用いることで、金型側と母材側の分離が容易に行える。

[0015]

また、外周から内周に向かって、徐々に反射防止機能の深さが深くなり、有効領域では 所定のピッチで円錐状の凹凸が形成された反射防止構造を有する曲面金型を用いることで 、樹脂を充填したときに外周側から剥がれやすくなり、金型(スタンバ)や成型品が破損 する虞がなくなる。

【発明を実施するための最良の形態】

 $[0\ 0\ 1\ 6]$

以下、この発明の実施の形態につき、図面を参照して説明する。図1は、この発明の第 1の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を工程別に示す断面図である

 $[0\ 0\ 1\ 7]$

図1(a)に示すように、光学ピックアップ用対物レンズ、コリメータレンズなど球面、軸対象非球面など所定の曲面形状を有する曲面母材1を用意する。この曲面母材1は、曲面加工の容易な金属基材、またはその金属金型から成形した樹脂基材、ガラス基材を用いる。この実施形態においては、被切削性の良好なアルミ合金や無炭素銅などに対してダイヤモンド工具を回転させる超精密マイクロ加工機により、球面、軸対象非球面など所定の曲面に鏡面加工されて形成されている。

 $[0\ 0\ 1\ 8]$

続いて、図1(b)に示すように、曲面母材1の所定の曲面が形成された表面上に、スパッタ法により、シリコン系膜として二酸化シリコン膜(SiO $_2$)膜2を500nmから1 $_\mu$ m程度成膜する。この実施形態においては、SiO $_2$ ターゲットを用いたRFマグネトロンスパッタにより膜厚900nmの二酸化シリコン膜(SiO $_2$)膜2を成膜した。この時の成膜条件は、SiO $_2$ ターゲットを用いて基板温度200 $^\circ$ 、Ar20sccm、圧力1.36Paにて行った。

[0019]

そして、図1(c)に示すように、二酸化シリコン膜(Si〇 $_2$)膜2上にレジストを塗布する。このレジスト塗布は、レジストとして、例えば、東京応化製商品名「TDUR — P009」を用いて、回転数4000rpmでスピンコート塗布し、膜厚600nmのレジスト膜3を形成した。

[0020]

続いて、図1(d)に示すように、塗布したレジスト膜3に対して露光、現像を行いレジストパターン30を形成する。この実施形態においては、露光装置として、2光東干渉露光装置($\lambda=266nm$)を用い、露光パワー750mJで1回目の露光を行い、基板を90度回転させて露光パワー750mJで多重露光した。そして、東京応化製商品名「NMD-W」で現像し、250nmピッチで円錐状の突起が多数形成されたレジストパターン30を形成した。

[0021]

次に、図1(e)に示すように、上記レジストパターン30をマスクとして反応性イオ

ンエッチング(RIE)により、二酸化シリコン膜(SiO2)膜 2 をパターニングする。この実施形態では、RIE エッチング装置として、ULVAC 製の商品名「NLD-800」を用い、エッチングガスとして、C4F8とCH2F2の混合ガスを用い、アンテナ電源 1500W、バイアス電源 400W、二酸化シリコン膜(SiO2)のエッチングレート 12 nm/secとして、加工深さ500 nmの円錐状の溝 21を形成した。

[0022]

その後、図1(f)に示すように、酸素プラズマアッシングでレジスト30を除去すると、所定の曲面を有して、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)からなる反射防止構造2aが形成されることになる。

[0023]

そして、図1(g)に示すように、金型(スタンバ)となる金属層4を二酸化シリコン膜(SiO_2)からなる反射防止構造2 a 上に形成する。金属層4 は、まずニッケル(Ni)シード層をスパッタで形成した後、その上に電界メッキでニッケル層を形成し、裏面を研磨して所定の厚さの金型(スタンパ)となる金属層4を形成する。

[0024]

最後に、図1(h)に示すように、二酸化シリコン膜(SiO_2)と金属層4との境界から機械的に金型(スタンパ)4 a を剥離させることにより、この実施形態による 2 5 0 n m ピッチで円錐状の凹凸が形成された反射防止構造を有する曲面金型 4 a が得られる。

[0025]

上記の実施形態おいては、球面、軸対象非球面など複雑な形状であっても所定の曲面形状を有する曲面母材1を超精密マイクロ加工機により容易に形成できる。そして、この曲面母材1の曲面に基づいて、上記(b)から(h)の工程を経ることにより、球面、軸対象非球面など複雑な形状であっても所定の曲面を有し、そして、微細で緻密な凹凸形状からなる反射防止構造を有する曲面金型4aを形成することができる。

[0026]

次に、この発明の第2実施の形態につき、図2を参照して説明する。図2は、この発明の第2の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を工程別に示す断面図である。尚、第1の実施形態と同一部分には同一符号を付し、重複を避けるために、その詳細な説明は割愛する。

[0027]

図2(a)に示すように、第1の実施形態と同様に、光学ピックアップ用対物レンズ、コリメータレンズなど球面、軸対象非球面など所定の曲面形状を有する曲面母材1を用意する。

[0028]

[0029]

[0030]

そして、図 2 (d)に示すように、二酸化シリコン膜(S i O $_2$)膜 2 上に膜厚 6 0 0 n m のレジスト膜 3 を形成する。

 $[0\ 0\ 3\ 1\]$

続いて、図2(e)に示すように、塗布したレジスト膜3に対して、第1の実施形態と同様に、露光、現像を行い250nmピッチで円錐状の突起が多数形成されたレジストバ

ターン30を形成した。

[0032]

次に、図2(f)に示すように、上記レジストパターン30をマスクとして、第1の実施形態と同様に、反応性イオンエッチング(RIE)により、二酸化シリコン膜(SiO)膜2をパターニングする。このパターニングにより加工深さ500nmの円錐状の溝21を形成した。

[0033]

その後、図2(g)に示すように、酸素プラズマアッシングでレジスト30を除去すると、所定の曲面を有して、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)からなる反射防止構造2aが形成されることになる。

[0034]

そして、2(h)に示すように、金型(スタンパ)となる金属層 4 を二酸化シリコン膜 (SiO_1) からなる反射防止構造 2a 上に形成する。

[0035]

最後に、図2(i)に示すように、二酸化シリコン膜(SiO_2)と金属層 4 との境界から機械的に金型(スタンパ) 4 a を剥離させることにより、この実施形態による 2 5 0 n m ピッチで円錐状の凹凸が形成された反射防止構造を有する曲面金型 4 a が得られる。

[0036]

上記の第2の実施形態おいては、第1の実施形態の効果に加え、反射防止材料11により、レジストのパターニングをより緻密に行えるので、より微細で緻密な凹凸形状からなる反射防止構造を有する曲面金型4aを形成することができる。

$[0\ 0\ 3\ 7\]$

次に、この発明の第3実施の形態につき、図3を参照して説明する。図3は、この発明の第3の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を工程別に示す断面図である。尚、第1、第2の実施形態と同一部分には同一符号を付し、重複を避けるために、その詳細な説明は割愛する。

[0038]

図3(a)に示すように、第1の実施形態と同様に、光学ピックアップ用対物レンズ、コリメータレンズなど球面、軸対象非球面など所定の曲面形状を有する曲面母材1を用意する。

[0039]

続いて、図3(b)に示すように、曲面母材1の所定の曲面が形成された表面上に、反射防止機能を有する離型材料12を設ける。この第3の実施形態においては、離型材料12として、紫外線対応の反射防止機能を有するレジストを塗布し、ハードベークしたものを用いた。この実施形態では、レジストとして、東京応化製の商品名「SWK-248DTr」を用い、180℃でハードベークした。

[0040]

その後、図3(c)に示すように、曲面母材1に形成された離型材料12上に、スパッタ法により、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)膜2を500nmから1 μ m程度成膜する。この実施形態においては、膜厚900nmの二酸化シリコン膜(SiO $_2$)膜2を成膜した。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

そして、図3 (d) に示すように、二酸化シリコン膜 (SiO₂) 膜2上に膜厚600 n m のレジスト膜3を形成する。

[0042]

続いて、図3(e)に示すように、塗布したレジスト膜3に対して、第1の実施形態と同様に、露光、現像を行い250nmピッチで円錐状の突起が多数形成されたレジストバターン30を形成した。

[0043]

次に、図3(f)に示すように、上記レジストパターン30をマスクとして、第1の実

施形態と同様に、反応性イオンエッチング(RIE)により、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)膜 2 をパターニングする。このパターニングにより加工深さ500nmの円錐状の溝 2 1 を形成した。

[0044]

その後、図3(g)に示すように、酸素プラズマアッシングでレジスト30を除去すると、所定の曲面を有して、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)からなる反射防止構造2aが形成されることになる。

[0045]

そして、2 (1 (1) に示すように、金型 (1 (1) となる金属層 1 を二酸化シリコン膜 (1 (1) からなる反射防止構造 1 2 a 上に形成する。

[0046]

その後、図3(i)に示すように、離型材12と二酸化シリコン膜(SiO2)との境界から機械的に二酸化シリコン膜(SiO2)と一体に金型(スタンバ)4aを剥離させる。

$[0\ 0\ 4\ 7]$

続いて、図3(j)に示すように、酸素プラズマにより、金型(スタンパ)側に付着した離型材用のレジストを除去し、反応性イオンエッチング(RIE)により、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)2aのみ除去する。この時のエッチングガスは、CHF $_3$ を用いた。このようにして、この実施形態による250nmピッチで円錐状の凹凸が形成された反射防止構造を有する曲面金型4aが得られる。

[0048]

上記の第3の実施形態おいては、金型(スタンパ)側と母材1側の分離が容易に行える

[0049]

ところで、上記した微細な凹凸からなる反射防止機能を形成した金型を用いて樹脂充填により、光学素子を形成するときに、樹脂が高アスペクトの微細パターンに充填されることになる。このため、樹脂と金型を剥離するときの負荷が大きくなる。特に、パターンのない領域とパターン領域の境界において付着力が急激に増すため、スタンパや成型品が破損する虞がある。そこで、この第4の実施形態は、剥離時の負荷を少なくするものである。このため、光学素子の外周から内周に向かって、徐々に光学素子の反射防止機能の凹凸の深さを深くして行き、剥離時の負荷を徐々に増加するようにして、樹脂を充填したときに外周側から剥がれやすくしたものである。以下、この第4の実施形態を図4及び図5に従い説明する。

[0050]

図4は、この発明の第4の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を工程別に示す断面図、図5は、光学素子の外周から内周に向かって、徐々に光学素子の反射防止機能の凹凸の深さを深くするための露光工程を示す平面図である。尚、第1、第2、第3の実施形態と同一部分には同一符号を付し、重複を避けるために、その詳細な説明は割愛する。

[0051]

図4(a)に示すように、光学ピックアップ用対物レンズ、コリメータレンズなど球面、軸対象非球面など所定の曲面形状を有する曲面母材1を用意する。

[0052]

続いて、図4(b)に示すように、曲面母材1の所定の曲面が形成された表面上に、RFマグネトロンスパッタにより膜厚900nmの二酸化シリコン膜(SiO $_2$)膜2を成膜した。

[0053]

そして、図4(c)に示すように、二酸化シリコン膜(SiO₂)膜2上にレジストを塗布する。このレジスト塗布は、レジストとして、例えば、住友化学工業製商品名「NEB22」の電子線用ネガ型レジストを用いて、回転数3000rpmでスピンコート塗布

し、膜厚600nmのレジスト膜3aを形成した。

[0054]

続いて、図4(d)、図5に示すように、塗布したレジスト膜3aに対してEB描画装置を用いて照射する。照射は外周ほど照射エネルギーを高くした。例えば、図5に示すように、 100μ m角で照射して描画するが、有効領域30aは、 10μ C/c m²のエネルギーで照射し、その外側にあたる領域30b1は、 12μ C/c m²のエネルギーで照射し、その外側にあたる領域30b2は14 μ C/c m²のエネルギーで照射し、最外周にあたる領域30b3は16 μ C/c m²のエネルギーで照射した。そして、EB描画後、110 Cのホットプレートで2分露光後ベーク(PEB)した後、シブレイ・ファーイースト製現像液型番「MF CD-26」で2分間現像した。その結果、有効領域30a部分は250nmピッチで円錐状の突起が多数形成され、その外側に行くほど突起が太くなる領域30bのレジストバターン31を形成した。

[0055]

次に、図4(e)に示すように、上記レジストバターン31をマスクとして反応性イオンエッチング(RIE)により、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)膜2をバターニングする。この実施形態では、RIEエッチング装置として、ULVAC製の商品名「NLD-800」を用い、エッチングガスとして、С $_4$ F $_8$ とСH $_2$ F $_2$ の混合ガスを用い、アンテナ電源1500W、バイアス電源400W、二酸化シリコン膜(SiO $_2$)のエッチングレート12nm/secとして、有効領域に加工深さ500nmの溝21が形成されるようにエッチングした。この結果、外周から内周に向かって、徐々に反射防止機能の溝の深さが深くなるバターンが形成された。

[0056]

その後、図4(f)に示すように、酸素プラズマアッシングでレジスト30を除去すると、所定の曲面を有して、外周から内周に向かって、徐々に反射防止機能の深さが深くなる二酸化シリコン膜(SiO₂)からなる反射防止構造2bが形成されることになる。

[0057]

そして、図4(g)に示すように、金型(スタンバ)となる金属層 4 を二酸化シリコン膜(SiO₂)からなる反射防止構造 2 b に形成する。金属層 4 は、まずニッケル(N i)シード層をスパッタで形成した後、その上に電界メッキでニッケル層を形成し、裏面を研磨して所定の厚さの金型(スタンパ)となる金属層 4 を形成する。

[0058]

最後に、図4(f)に示すように、二酸化シリコン膜(SiO_2)と金属層 4 との境界から機械的に金型(スタンパ) 4 a を剥離させることにより、この実施形態による外周から内周に向かって、徐々に反射防止機能の溝の深さが深くなり、有効領域では 2 5 0 n m ピッチで円錐状の凹凸が形成された反射防止構造を有する曲面金型 4 b が得られる。

[0059]

このように、外周から内周に向かって、徐々に反射防止機能の深さが深くなり、有効領域では所定のピッチで円錐状の凹凸が形成された反射防止構造を有する曲面金型 4 b 用いることで、樹脂を充填したときに外周側から剥がれやすくなり、スタンバや成型品が破損する魔がなくなる。

[0060]

この第4の実施形態の構造は、上記した第2,第3の実施形態に適用しても同様の効果が得られる。

$[0\ 0\ 6\ 1\]$

また、上記した実施形態では、シリコン系膜として二酸化シリコン膜(SiO_2)膜を用いているが、シリコン(Si)膜、シリコン(SiN)窒化膜などを用いることもできる。

【図面の簡単な説明】

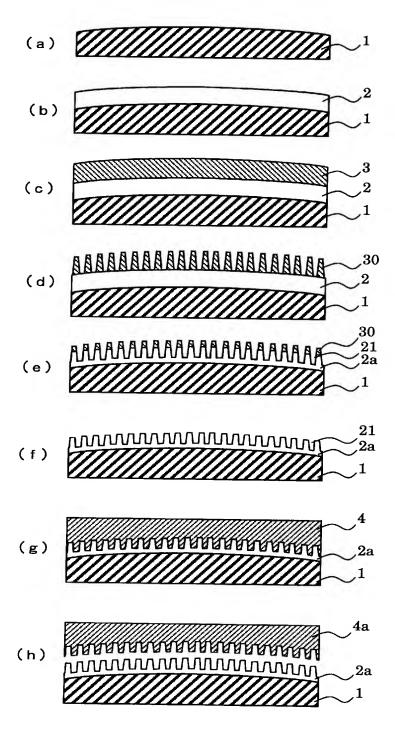
$[0\ 0\ 6\ 2]$

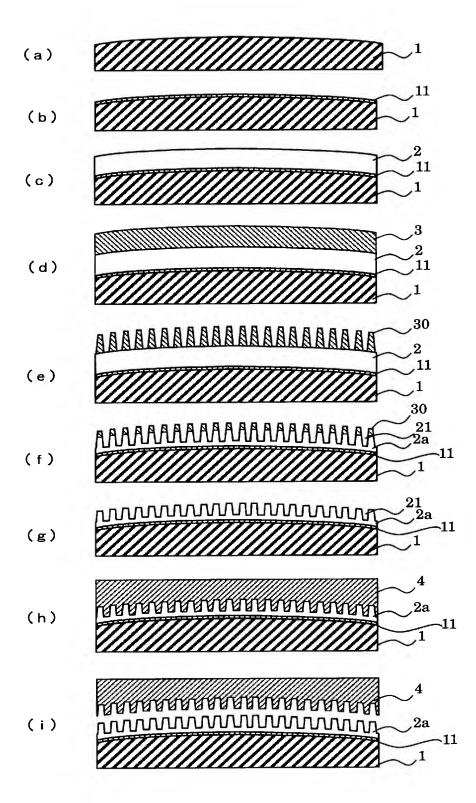
【図1】この発明の第1の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を

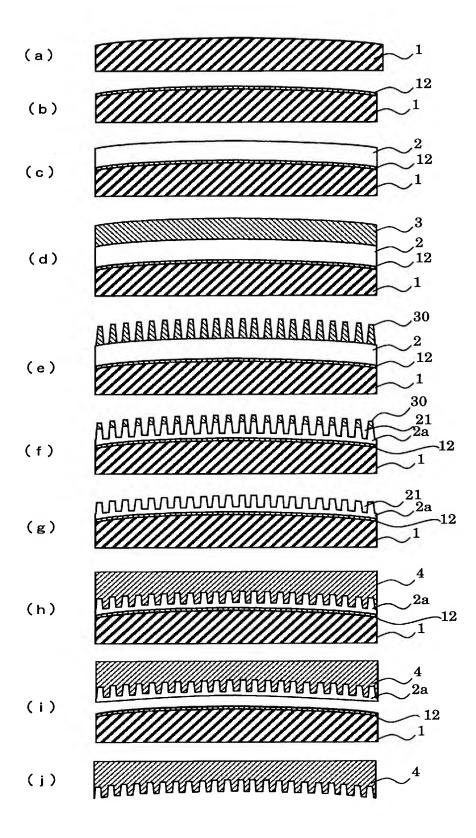
- 工程別に示す断面図である。
- 【図2】この発明の第2の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を工程別に示す断面図である。
- 【図3】この発明の第3の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を 工程別に示す断面図である。
- 【図4】この発明の第4の実施形態にかかる反射防止構造を有する曲面金型の製造を 工程別に示す断面図である。
- 【図5】光学素子の外周から内周に向かって、徐々に光学素子の反射防止機能の深さを深くするための露光工程を示す平面図である。

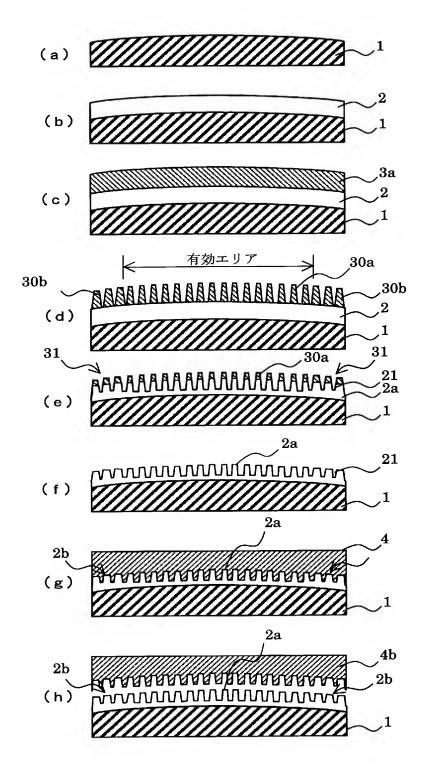
【符号の説明】

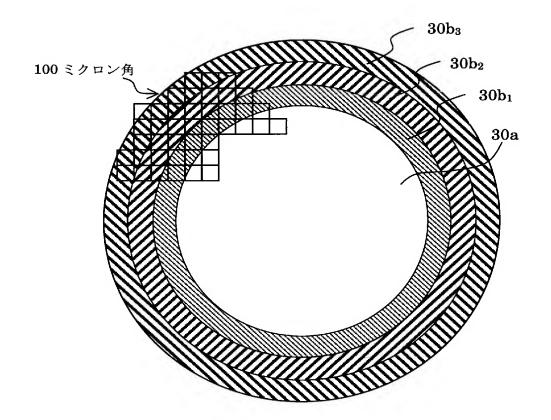
- [0063]
- 1 曲面母材
- 2 二酸化シリコン膜(SiO2)膜
- 3 レジスト膜
- 4 金属層
- 4 a 金型 (スタンパ)











【書類名】要約書

【要約】

【課題】 この発明は、非球面レンズなど複雑な表面形状を持つレンズなどに反射防止構造を付加できる金型を容易に製造できる方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 この発明は、所定形状に形成された曲面母材 1 上に二酸化シリコン膜(SiO₂)膜 2 を形成し、この二酸化シリコン膜(SiO₂)膜 2 にレジストマスク 3 を用いて所定形状の反射防止構造のパターンをエッチングを施して形成し、この反射防止膜パターンが形成された二酸化シリコン膜(SiO₂)膜 2 1 上に金型用金属 4 を被着させ、金型用金属 4 に反射防止膜パターンを転写した後、二酸化シリコン膜(SiO₂)膜を取り除き曲面に反射防止構造を有する金型 4 a を形成する。

【選択図】 図1

0000018891931020 住所変更

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社 302070947 20021212 新規登録

岐阜県安八郡安八町大森180番地 三洋マービック・メディア株式会社